Previous Doc Next Doc Go to Doc#
First Hit

🗆 ्र विकासक देवी विकास है।

L18: Entry 5 of 5

File: JPAB

Apr 15, 1985

PUB-NO: JP360065798A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60065798 A

TITLE: GROWING OF GALLIUM NITRIDE SINGLE CRYSTAL

PUBN-DATE: April 15, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HASHIMOTO, MASAFUMI

AKASAKI, ISAMU .

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOYOTA CENTRAL RES & DEV LAB INC

APPL-NO: JP58172486

APPL-DATE: September 19, 1983

US-CL-CURRENT: 148/DIG.65

INT-CL (IPC): C30B 29/38; C30B 25/02; C30B 29/40; H01L 21/205

## ABSTRACT:

PURPOSE: To produce a uniform and thin GaN single crystal layer having excellent blue-light emitting characteristics, etc., at a low cost, by using an organic gallium compound, ammonia and N2 carrier gas, and carrying out the vapor- phase deposition of a GaN single crystal on a heated single crystal substrate.

CONSTITUTION: A single crystal sapphire substrate 34 is placed on the susceptor 33 in the cylindrical quartz reaction tube 31. N2 gas is introduced as a carrier gas into the reaction tube through the inlet 35 attached to the top of the reaction tube 31, and at the same time, the single crystal substrate 34 is heated with the high-frequency coil 32. Thereafter, an organic gallium compound (e.g. trimethyl gallium) is introduced through the inlet 36 together with N2 carrier gas, and at the same time, NH3 is introduced through the inlet 37 to effect the growth of an n type GaN single crystal on the sapphire single crystal 34. Then, diethyl zinc is introduced together with N2 carrier gas through the inlet 38 to effect the growth of the Zndoped i-type GaN single crystal on the n type GaN single crystal layer.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

BEST AVAILABLE COPY

COUNTRY

COUNTRY

## ®日本国特許庁(JP)

①特許出顧公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-65798

@Int_Cl_4	識別記号	<b>广内整理番号</b>	<b>@</b> 2	公開 昭和60年	(1985)4月15日
// C 30 B 29	9/38 6/02 6/40 6/205	6542-4G 6542-4G 6542-4G 7739-5F	審査請求未記	請求 発明の数	(1 (全5頁)

②特 顧 昭58-172486

❷出 顧 昭58(1983)9月19日

砂発 明 者 橘 本 雅 文 名古屋市緑区鳴海町字乙子山84番地の1 豊田中研鳴海社

宅内

の発 明 者 赤 崎 勇 名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2845の256番地

⑪出 願 人 株式会社豊田中央研究 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字構道41番地の1

所

砂代 理 人 弁理士 萼 優 美 外1名

## 明 細 春

1.発明の名称

望化ガリウム単結晶の成長方法

## 2. 特許請求の範囲

- (1) 有機ガリウム化合物、アンモニアおよび実質的に Na ガスから成るキャリアガスを用いて、加熱した単結晶基板上に GaN 単結晶を気相成長させることを特徴とする、窒化ガリウム単結晶の成長方法。
- (2) 得られる GaN単結晶が n 形 GaN単結晶である特許請求の範囲第 1 項記載の方法。
- (3) 有機ガリウム化合物、アンモニアおよび N1 ガスに亜鉛供給源を設加して、亜鉛ドーブ I 形の GaN 単結晶を気相成長させることを特像 とする特許疎の範囲第1項記載の方法。
- (4) 有機ガリウム化合物、アンモニアおよび Na ガスを用いて n 形の第 1 Ga N 単結品層を気相 成長させ、次いで該有機ガリウム化合物、ア ンモニア かよび Na ガスに亜鉛供給原を添加し て該第 1 Ga N 単結品層上に亜鉛ドーブ i 形の

第2GaN単結晶層を気相成長させることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の方法。

- (5) 有機ガリウム化合物がトリ低級アルキルガ リウムである特許請求の範囲第1ないし第4 項のいずれか1項配銀の方法。
- (6) 亜鉛供給源がジ低級アルキル亜鉛である特許請求の範囲第4又は第5項記載の方法。
- (7) 単結晶基板がサファイヤ単結晶から成る特許額求の範囲第 1 ないし第 6 項のいずれか 1 項記載の方法。
- (6) トリノチルガリウム、アンモニアなよび N₂キャリアガスを用いて 90.0 ℃~1100 ℃に加熱したサファイヤ単結晶結板上に n 形 GaN単結晶の気相成長を行って膝厚 1 0 μm以下の第1 GaN単結晶層を得、次にトリノチルガリウム、アンモニア、 N₂ガスかよびジェチル亜鉛を用いて上配温度 範囲に維持した第1 GaN単結晶 を見るさせて膜厚 0.3 ← 2 m の 2 GaN単結晶 格を得ることを特徴とする特許家の範囲第1 項記載

の方法。

#### 5.発明の詳細な説明

本発明は窒化ガリウム (GaN) 単結晶の成長方法に関するものである。

盤化ガリウムはベンドキャップが3.4 eVと広く、育色発光素子用材料として期待されている化合物半導体であるが、従来の単結晶が得にくかれた。では良い均質且つ大面積の結晶が得にくかれら、では良い方法では、一般にGaNをGa-HCL-NH。本版上にヘテロエピタキシャル成長させている。即ち、電気炉1 1 内に反応管 1 2 を設け、Na ガス中で約1,000 でに加熱したガリウム (Ga) 1 3 上にHCLを洗して Ga を塩化物の形で送り、導入管 1 4 から吹出した NHa と化合させて約960 での基板 1 5 上にGaN単結晶を成長させる。

特に発光素子に使用するための GaN結晶は、 第2図に示すように、サファイヤ基板2 1 上に n形 GaN結晶22を成長させ、次に 2n 蒸気を用いて 2nをドーブした高抵抗 i形 GaN結晶23を成長させている。との i 形層23 は i am 以下と薄くしないと動作電圧が上昇し問題となるため膜厚制御が重要となる。

しかし、上記へライド成長法は以下のような 問題点を有する。

- NHs の吹出口付近でしか良質の GaN 結晶が成 長せず、成長領域が狭いため、結晶の均一性 シよび量変性が悪い。
- ⑤ 上記ののアイランド成長の欠点を補うため に成長速度を遊くすると、i形GaN層の

  原母 制御が困難となる。従って従来法で作製した

結晶を使用して発光素子をつくると、動作電 圧が1形層の厚みによりきまるため、動作電 圧のばらつきが大きく、発光素子の歩留りが 悪い。

以上の問題を解決する方法として、トリメチ ルガリウム (TMG)とNH。とを用い、H。ガスをキャリヤガスとしてサファイヤ芸板上にGaN単結 品を成長させる有機金属気相成長法が提案された。

しかしながら、従来の上配有機金属気相成長法では、ハライド気相成長法と同様、 GaN層が数 Amと専い場合、アイランド状成長が起きて均一な薄膜を作製できない。層厚を厚くすると結晶にクラックが入り易くなる。

従って、本発明の目的は、均一な寝い GaN単 結晶層が得られる結晶成長法を提供することに ある。

本発明の別の目的は、青色発光特性の良い GaN単結晶の量産可能且つ経済的な成長方法を 提供することにある。 本発明者等は、GaN単結晶の有機会別気相成 長法において、キャリアガスとして不活性ガス であるNa ガスを用いた場合、均一を10 Am以下 の神膜状のGaN単結晶を作製し得ること、およ びかかる方法で得られたi形GaN単結晶が著し い育色弱光特性を示すことを見出し、本発明を 完成するに至った。

従来の GaN結晶の有機金属気相成長法においては、 Ha ガスのような発元性ガス雰囲気中でないと品質の良い GaN単結晶を成長させ得ないと思考されていた。従って、 Na ガス雰囲気中で均一な GaN単結晶が成長することは予想外である。

本発明による強化ガリウム(GaN)単結晶の成 長方法は、有機ガリウム化合物、アンモニアおよび実質的にNaガスから成るキャリアガスを用いて、加熱した単結晶基板上にGaN単結晶を気 相成長させることを特数とする。

有根ガリウム化合物、アンモニアおよびNiキャリアガスのみを用いる場合、 n 形 Ga N 単約品が得られる。一方とれらの原料に更に変給のよ

特定昭60-65798(3)

うなり形不純物を供給する原料、例えば有機更 働化合物、を添加すると、I形 GaN 単結晶が得 られる。

発光素子に使用するためのGaN単結晶は、通常的10 Am以下のn形GaN単結晶層上に、通常的0.5~2 Amの亜鉛ドープ1形GaN単結晶層を形成させることにより得られる。

n形 GaN単結晶かよび 1 形 GaN単結晶の成長 工程にかける成長条件(例えば原料、単結晶若 板等)は、キャリアガスとして Ng ガスを用いる 以外は従来の Hg キャリアガスを用いる GaN 単結晶 の有機金属気相成長法にかける条件を用いるこ とができるが、例えば次の通りである。

上記有機ガリウム化合物は、アンモニアと反応してGaNを生成するものであれば使用し得るが、通常トリメテルガリウム(TMG)、トリエテルガリウム等の低級トリアルキルガリウムが使用され、これらの中で好ましいのはトリメチルガリウムである。該化合物はガスの形体でNaキャリアガスにより反応系に送られる。

上記有機ガリウム化合物とアンモニアの供給 割合は、酸ガリウム化合物 1 モル当り NH。 が通常 a1~1×104 L、好ましくは a2~a4×104 Lである。

キャリアガスは Ns ガスのみから成るのが好ましいが、不納物量、例えば 1 0 (体板) 多以下の位でアルゴンのような不活性ガスを含んでもよい。 Ns ガスは通常、 アンモニアの 1 0 倍量 (又は有機ガリウム化合物 1 モル当り 2×10 4 との量) で采に導入する。

GaN単結晶層を形成させるための単結晶基板としては、サファイヤ、スピネルのようなアルミナを含む単結晶かよびシリコンカーバイド単結晶等が使用し得るが、通常はサファイヤ単結晶が用いられる。該芸板は通常 850~1200℃、特に有機ガリウム化合物がトリメチルガリウムの場合には900~1100℃、好ましくは940~1050℃に加熱する。との加熱は高周波加熱器等により局所的に、即ち、該芸板のみ加熱するのが好ましい。

とのようにして形成された n 形 GaN 単結晶層

上に Znドープ I 形 GeN単結晶層を形成して発光 素子を得る場合、 n 形 GeN層は通常膜厚 10 Am 以下、好ましくは 4~8 Amとして、上配有機ガリ りム化合物 および アンモニア の原料のほかに 更 に亜鉛供給源を反応系中に導入する。 キャリア ガスは n 形 GeN層形成時 と同様、 Naガス のみか ら成るのが好ましいが、 不活性ガス(例えばア ルゴンガス)を含んでもよい。

ドーピング材として使用される亜鉛供給額としては、有機亜鉛化合物、例えばジエチル亜鉛のような低級ジアルキル亜鉛、まよび亜鉛蒸気等を使用し得るが、これらの中で好ましいのは低級ジアルキル亜鉛、特にジェチル亜鉛である。該化合物もまた通常ガスの形体で反応系に送られる。該亜鉛供給額と前配有機ガリウム化合物との供給割合は、

Zn:Ga (モル比) が 10<sup>-3</sup>:1~1:1、好ましくは 5×10<sup>-1</sup>:1~5×10<sup>-1</sup>:1となるような割合である。

GaN結晶の成長速度は原料、特に有限ガリウム化合物および場合によっては亜鉛供給源の供

給量を変えることにより制御できる。結晶膜原を所望の厚さに正確に制御するためには、 酸結晶の成長速度は比較的遅い方が好ましく、 通常約 2~10 4m/時、特に約 2~4 4m/時の成長速度となるように原料供給量を調節する。

Znドーブ i 形 GaN 単結晶は、発光索子として 使用する場合、 n 形 GaN 単結晶層上に通常 α 3~ 25~2μα、 tti= 2, μα、 好ましくは 約 1 μα の膜厚となるまで 気相 成長させる。

このようにして得られたロ形 GaN層と「形 GaN層から成る単鉛品層は均質であり、育色発 光等性が優れている。

次に、本発明の単結晶成長方法を、図面および実施例をもって更に詳しく説明する。

## 

部 5 図に示す円筒形状の石英反応管 5 1 (後 6 0 Ø; 長さ 400 mm) 内のグラファイト製サセプタ 3 5 上に、洗浄したサファイヤ単結晶拡板 5 4 (C面) (20×20×02 m) を殴く。 キャリアガスとして Na ガスを反応官 5 1 の上窓に殴けら

特問昭60-65798(4)

れた導入口 5 5 よ 9 1 7 2/分の割合で導入する。 基板 3 4 を、反応管 5 1 の外間にサセブタ 3 3 の位置に合わせて設けられた高周波コイル 5 2 により 9 4 0~10 5 0 でに加熱する。 次にトリメチルガリウム (TMG)を導入口 3 6 よ り、2 0 cc/分の流速の N<sub>5</sub> ガスを用いて 4×10<sup>-5</sup> モル/分の割合で反応管内に導入し、同時に NH<sub>5</sub>を導入口 5 7 より 150 cc/分の割合で導入する。本条件にてドープされない n 形 GaN 単結晶が約 3~4 4m/時の割合でサファイヤ単結晶の C 面上に層状に成長する。

とのようにして得られた GaN結晶層は均一性が良かった。該結晶層の発光特性を第 4 図に曲線 A で示す。との GaN結晶層は約 430 m の放長にて背色発光側が見られた。たた 最齢ドーア量を多々2 E 3.2 tm 3.7 統立 2 i j 表 2 t 10 v + 10 a m + 前回 5.7 t 2 t 3 c t F 2 t 3 t b 較 例

キャリアガスとしてNaガスの代りにHaガスを使用する以外は上記突施例と同様の条件にて n-GaNがよびi-GaNの単結晶層から成るGaN結晶層をサファイヤ単結晶基板上に成長させた。その 第光特性を第4図中に曲線Bで示す。

本発明の方法によると、従来のハライド気相 成長法又は Ha ガスをキャリアガスとする有機金 関気相成長法と比して均一で品質が良くしかも 数 Am 程度の pun - Gan 単結晶層を作数でである。 かかる均一なn-Gan 単結晶膜に、その上にp形 不納物をドーピングした 1-Gan 結晶膜を成長させて発光素子を初る症材として極めて有用いた せて発光素子を初る症材として亜鉛を用いたの-Gan - i - Gan から成る単結晶層は、 第 4 図から わかるように、 p 色発光特性が優れている。 か

かる改良がなされた原因は現在十分解明されて いない。

更に、本発明の方法は有機金属気相成長法であるため、他のSi, GaAe 等の半導体と同様、最強性が良い。また本発明によると、結晶成長速度を有機金属化合物の供給速度によって制御を表現であるため、ハライド気相成長法では実現できなかった均一で10μm以下の薄いn-GaNかよび1μ程度のI-GaNの膜を、膜厚精度良く作製できる。使って、本発明方法によるGaN結晶局の産生体を薄くすることができるので、使来のクラックによる発光な子の不良も阻止し得る

更にまた、本発明によると、発光素子が低コストで登録できる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1回は、従来のヘライド気相成長法による GaN結晶成長に使用する装備の縦断面模式図、 第2図は、発光素子用 GaN 結晶の縦断面図、 第3図は、本発明による GaN 結晶成長用装置 の縦断面模式図、そして

第4図は、実施例かよび比較例で得られた GaN結晶発光素子の発光特性を示すグラフであ

図中、

12…反応炉、15…ガリウム、15… 拡板、21 および 54…サファイヤ単結晶装板、22 … n 形 Ga N 単結晶、25… i 形 Ga N 単結晶、 31…石灰反応管、32…高周波コイル、55 … N<sub>2</sub> 導入口、36… (TMG+N<sub>8</sub>) 導入口、37… NH<sub>3</sub> 導入口、58… DEZ 導入口、39…排気口

特許出顧人 (360) 株式会社 型田中央研究所

代理人(弁理士) 夢

後 美

(ほか1名)







